Family list

1 application(s) for: JP2000157899

RESIN STRUCTURE FORMING DEVICE AND METHOD, AND

1 RESIN STRUCTURE
Inventor: SEKIYA TAKURO ; MIYAGUCHI

Applicant: RICOH KK

YOICHIRO (+1)

IPC: B05B13/04; G03F7/16; G03F7/20; (+11)

Publication info: JP2000157899 (A) - 2000-06-13

Data supplied from the esp@cenet database -

# RESIN STRUCTURE FORMING DEVICE AND METHOD, AND RESIN STRUCTURE

Publication number: JP2000157899 (A)

Publication date: 2000-06-13

Inventor(s): SEKIYA TAKURO; MIYAGUCHI YOICHIRO; HAYASHI YASUAKI

Applicant(s): RICOH KK

Classification:

- international: B05B13/04; G03F7/16; G03F7/20; H01L21/027; G03F7/16; B05B13/02; G03F7/16;

G03F7/20; H01L21/02; G03F7/16; (IPC1-7); G03F7/16; B05B13/04; G03F7/20;

H01L21/027

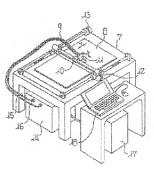
- European:

Application number: JP19990325246 19990101

Priority number(s): JP19990325246 19990101

#### Abstract of JP 2000157899 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pattern image forming device and method capable of shortening process time and reducing production cost without using photomask in an etching technology or lithography technology, SOLUTION: A substrate holding means? For holding a substrate 8, as jet head 11 for jetting a liquid resin disposed in a position opposite to the substrate 8, an information input means 18 for inputting liquid resin fetper information to the jet head 11 and a resin droplet forming means for jetting the liquid resin from the jet head 11 and making resin droplets adhere on the substrate 8 on the basis of the inputted information are provided.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号 特開2000-157899 (P2000-157899A)

(43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

(51) Int.CI.7		識別記号	FI	テーマコード(参考)
B 0 5 B	13/04		B 0 5 B 13/04	
G03F	7/20	5 2 1	G 0 3 F 7/20	5 2 1
H01L	21/027		7/16	
# G03F	7/16		H 0 1 L 21/30	5 6 4 Z

審査請求 有 請求項の数9 OL (全 9 頁)

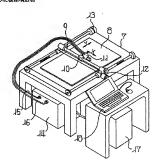
(21)出顯番号	特願平11-325246	(71)出額人	000006747
(62)分割の表示	特膜平5-114425の分割		株式会社リコー
(22)出顧日	平成5年5月17日(1993.5.17)		東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72) 発明者	関谷 卓朗
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(72) 発明者	宮口 雄一郎
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(72) 発明者	林 康朗
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(74)代理人	100101177
			<b>炉</b> 舞士 柏木 慎史 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 樹脂構造物形成装置及びその方法並びに樹脂構造物

#### (57) 【要約】

【課題】 リソグラフィー技術或いはエッチング技術に おいて、フォトマスクを使用せずにプロセス時間の短縮 化や生産コストの低減を図ることが可能なパターン画像 形成装置及びその方法を提供する。

【解決手段】 基板8を保持する基板保持手段7と、前 記基板8と相対する位置に配置され液状樹脂を噴射する 噴射ヘッド11と、この噴射ヘッド11に液状樹脂噴射 情報を入力する情報入力手段18と、この入力された情 報に基づいて前記噴射ヘッド11から前記液状樹脂を噴 射させ前記基板8上に樹脂液を付着させる樹脂適形成手 段とよりなる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板を保持する基板保持手段と、前記基板と相対する位置に配置されば大規能を慎制する噂射へッドに次規能を噴射する時候への下は、の噴射へッドに大成状態所受射器を入力する情報入力手段と、この入力された情報に基づいて前記時料へッドから前記法状態を噴射させ前記基板上に増脂減を付着させる樹脂激形成手段とよりなることを特徴とする樹脂機造物形態装置。

【請求収2】 実施を保持する基板保持手段と、前記基 版と相対する位置に配置され液状網派を傾射する情勢へ がど、この原料へッドに液炎閉脈噴食情報を入力する 情報入力手段と、この入力された情報に基づいて前記暗 射へッドから前記能失樹脂を噴射させ前記基板上に樹脂 滴を付着させる樹脂高形成平段と、前部基板上上形成さ れた樹脂滴を硬化させる手段とよりなることを特徴とす を健康操物物料線数配

【請求項3】 頓射ペッドは、「吸出口と、この「吸出口に 連通する流路と、この流路の一部に形成されり前等を 変化させるエネルギー作用所もしくは振動を生える振動 部材と、前記流路に樹脂供給路を介して液状樹脂を供給 する液状物質保給手段とよりなることを特徴とする請求 項11以12を認め物脂構造物形成装置。

【請求項4】 液状樹脂は、感光性レジストからなることを特徴とする請求項1、2又は3記載の樹脂構造物形成装置。

【請求項5】 被状樹脂は、光若しくは熱によって硬化 する材料からなることを特徴とする請求項1、2又は3 記載の樹脂構造物形成装置。

【請求項6】 液状樹脂供給手段から噴出口までの樹脂 供給路は、外界からの光を遮断する光遮断部材からなる ことを特徴とする請求項2、3、4又は5記載の樹脂構 流物形成接觸

【請求項7】 液状樹脂はUV硬化により硬化させることを特徴とする請求項2、3、4又は5記載の樹脂構造物形成装置。

【請求項8】 基板上にインクジェットの原理で液状樹 脂滴を噴射、付着せしめ、該液状樹脂滴を硬化させてな ることを特徴とする樹脂構造物。

【請求項9】 基板上にインタジェットの原理で被状樹 脂滴を噴射、付着せしめ、その後該液状樹脂滴を光もし くは熱によって硬化させることを特徴とする樹脂構造物 形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リソグラフィー技 術、エッチング技術を利用して基板上に樹脂構造物を形 成する樹脂構造物形成装置及びその方法並びに樹脂構造 物に関する。

### [00021

【従来の技術】従來、半導体製造プロセス、プリント基

板製造、TVプラウン管に使用されるシャドーマスク製 浩等においては、いわゆる、フォトリソグラフィーやエ ッチング等の技術が利用されており、高精度なバターン 製造技術として確立している。これらの技術は、いわゆ る写真製版の技術を応用したものであり、基板上に感光 性のフォトレジストを塗布し、フォトマスクを介して紫 外線を照射し、その後、現像することによって、フォト マスクパターンと同等のフォトレジストパターンを形 成、或いは、その後エッチングを行い、基板上にフォト レジストと同等のパターンを形成することができる。 【0003】そこで、今、半導体製造プロセスにおける リソグラフィー技術の一例を図8及び図9に基づいて説 明する。図8(a)~(i)は、いわゆるウェハブロセ ス (レジストプロセスとエッチングプロセス) における 工程フローを示す。図9 (a) ~ (e) は、その工程フ ローによって形成されるネガ型レジスト (ボジ型レジス トは露光工程がこれと逆となる)を使用した場合のパタ ーン断面形状を示す。ここでは、以下、シリコンウェハ 上にSiO2 の隣口部を設ける場合の例について述べ

【0004】まず、図8(a)の〔ウェハ前処理工程〕 では、表面に熟酸化酶 (SiO2) 2を約1 u m形成し た基板1 (シリコンウェハ) を洗浄によって清浄化す る。次に、図8(b)の [レジスト絵布工程] では、ス ピンコーティング (或いは、ロールコーティング) によ って、基板1上にフォトレジスト3を0,5~1,0 u m診布する。この場合、基板 1 とフォトレジスト3 のと 密着を良くするために、図示しない密着性向上剤(OA P等)を事前に基板1上に塗布しておく。次に、図8 (c) の [プリベーク工程] では、塗布されたフォトレ ジスト中の溶剤成分を蒸発させるために、80~90℃ のベーキング炉中で10~20分加熱する。次に、図8 (d)、図9(a)の[マスク合わせ工程]では、フォ トレジスト3を途布した基板1面にフォトマスク4を整 合する。ここで使用するフォトマスク4は、石英ガラス 或いは低膨脹ガラスのような熱膨脹の影響を受けにくい ガラスを高精度に研修し、その表面にクロムの蒸差膨上 りなる所望のパターンが形成されてなるものである。こ れにより、クロムの蒸着膜が形成されている領域は光を 透過せず、クロムの蒸着膜が形成されていない領域は光 を透過する。次に、図8 (e)、図9 (b) の [露光工 程〕では、マスク合わせが終了した後、UV照射により 露光を行う。これにより、クロムの蒸着膜が形成されて いる領域とクロムが形成されていない領域とで照射或い は非照射となるため、クロムのマスクバターンに応じた 潜像がフォトレジスト中に形成される。次に、図8

(f)、図9(c)の(現像工程)では、ネガ型レジストにおいて、潜像を顕像化するため、現像液によってU V光が照射されなかった部分のフォトレジスト3が溶解される(ただし、ボジ型レジストでは、その逆でUV光 が照射された部分が溶解される)。これにより、基板1 上にはフォトレジストパターンさが形成される。次に、 (28 (g) の (ボネトペーン工程) では、現像後のフォ トレジストパターンうを次のエッチング工程でのエッチ ング酸に耐えられるように、130~150でのペーキ シグ呼中で30~60分間だけ加熱し、硬化させる。次 に、図8 (h)、図9 (d) の [エッチング工程] で は、フッ酸とフッ化アンモンの緩削エッチング家に基係 16度し、フォトレジストパターンでによって変出して いる解域の熱板に概2をエッチング除まする。次に、図 8 (i)、図9 (e) の [レジスト除去工程] では、不 要とたなたアメトレジスト3を除去たし、これにより、基 板1上にはフォトレジスト3を除去し、これにより、基 板1上にはフォトレジスト3を除去し、これにより、基 板1上にはフォトレジスト3を除去しる。後でつて、この パターン6が所望とするパターンということになる。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の 半導体製造プロセスのリソグラフィー技術においては、 図8(a)~(g)のレジストプロセス工程と、図8

(h) (i)のエッチングプロセス工程とよりなるが、とりむけ、レジスト絵が、課先、現像といった前者の工程ではプロセス時間が長いという問題を有している。また、このような技術において用いられるフォトマスクは、ガラス極板で適用フィルトにパターンが形成されているものであり非常に高価なものとなる。

#### [0006]

【無脛を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 基胺後保持する基躯保持手段と、前記基版と相対する位 億に配置されば水田能で動けった。この項 射へッドに被状態振噴射情報を入力する情報入力手段 と、この人力された情報に基づいて前空鳴射へッドから 前流液状態能を噴射させ前記基板上に機脂滴を付着させ る相脑液形成手段とよりなる。

【0007】従って、基板上に情報に応じて樹脂を噴射して樹脂構造物を作ることができるため、高価な金型を 必要とせず、単純なプロセス、低コストで樹脂構造物を 製作できる。

[0008] 請求項2座級の契明に、基係を保持する基 採保神平段と、前記基板と相対する位衡に配置され款外 排脂を密射する関サペッドと、この資中ペッドに額状績 脂増析病後を入力する情報人力手段と、この入力された 情報に基づいて前記強外のドから前記被状期間を噴動 させ前記基板上上時間滴を付着させる時間滴形が手段 と、前記基板上に形成された樹脂滴を硬化させる手段と とりなる。

【0009】従って、基板上に情報に応じて樹脂を噴射 して樹脂構造物を作ることができ、さらに、樹脂精造物 を硬化させるため、高値な金壁を必要とせず、かつ、一 走のプロセスを同一の形成装置内で実施できるため、単 純なプロセスおよび強コストで、かつ、汚染がない樹脂 構造物を製作できる。

【0010】請求項3定額を受明は、請求項1次に2記 載の樹臨構造物形成装置において、機幹へッドは、機計 ロと、この機即はに運通する資路と、この流路の一部に 形成され内部容積を変化とせるエネルギー作用部もしく は職務を与える影響が終せ、前弦源医・機間実施では して被決樹脂を貯給する。被求反に情報に応じて相談を構物 にて相關素強動を作るためのツッドは単純な強さ実現 できることから、高値なを型を必要とせず、単純なブロ セス、低コストで超解素強を関化できる。

【0012】請求項4記載の発明は、請求項1、2又は 3記載の樹脂構造物形成装置において、液状樹脂は、感 光性レジストからなる。

【0013】従って、半導体分野やプリント基板製作分 野等で広く使用されている樹脂材料を使用するため、容 易に、かつ、低コストで入手することができる。

【0014】請求項5記載の発明は、請求項1、2又は 3記載の樹脂構造物形成装置において、液状樹脂は、光 若しくは熱によって硬化する材料からなる。

【0015】従って、接着分野等で広く使用されている 樹脂材料を使用するため、容易に、かつ、低コストで入 手することができると共に、硬化も容易に行える。

【0016】請求項6記載の発明は、請求項2、3、4 又は5記載の樹脂構造物形成装頭において、液状樹脂供 給手段から噴出口までの樹脂供給路は、外界からの光を 遮断する光遮断部材からなる。

【0017】従って、液状樹脂供給手級から噴出口まで の樹脂供給路は、外界からの光を遮断する光遮断部材か らなるようにしたため、供給途中で樹脂が硬化してしま い、装羅が使用不能になることを回避できる。

【0018】請求項7記載の発明は、請求項2、3、4 又は5記載の樹脂構造物形成装置において、液状樹脂は UV硬化により硬化させるようにした。

【0019】従って、短時間で硬化が可能であり、量産 性が良く、低コストで製作できる。

【0020】請求項8記載の発明は、基板上にインクジェットの原理で液状樹脂滴を噴射、付着せしめ、該液状 樹脂滴を硬化させてなる樹脂構造物である。

【0021】従って、高精度な樹脂構造物を得ることができる。

【0022】請求項の記載の発明は、基板上にインクジェットの原理で液状期筋滴を噴射、付着せしめ、その後 該淡状糖肪滴を光もしくは熱によって硬化させるように した樹脂精造物形成方法である。

[0023] 従って、構造物の形成から硬化まで、形成 される構造物は非接触の状態を保つことができ、非常に 高精度な樹脂構造物を得ることができる。 [0024]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態を図1~図

4に基づいて説明する。まず、樹脂構造物形成装置とし てのパターン画像形成装置の全体構成を図1に基づいて 述べる。基板保持手段としての基板保持台7上には、パ ターン画像の形成される基板8が設けられている。ま た、基板保持台7上のアーム9にはキャリッジ10が取 付けられ、このキャリッジ10には噴射ヘッド11が固 定されている。キャリッジ10は、X方向スキャンモー タ12と、Y方向スキャンモータ13とによりX、Y方 向に移動できるようになっている。また、基板保持台7 の下部には、噴射ヘッドシステムコントロールボックス 14が配置されている。この畸射ヘッドシステムコント ロールボックス14は、入力されたバターン画像情報に 基づいて噴射ヘッド11から液状樹脂23を噴射させ基 板8トに樹脂のパターン画像を描くパターン画像形成制 御手段を備えている。この噴射ヘッドシステムコントロ ールボックス14と暗射ヘッド11との間には、液状樹 脂供給チューブ15と、信号供給ケーブル16とが接続 されている。さらに、噴射ヘッドシステムコントロール ボックス14は、コントロールボックス17を介して、 情報入力手段としてのコンピュータ18と接続されてい

20 (10025) 図2は、噴射ヘッド11の構成を示すものである。この噴射ヘッド11は、噴出ロとしてのノズル 19と、この火水19に連通する流路としての液室2 0と、この液室20の一部に形成され内部を積を変化させるエネルギー作用部21と、前記液室20に構態供給 20としてのタンク24とからなっている。前記エネルギー作用部21は、液室20の検証に形成された金属ダイヤフラム21。と、この金属ダイヤフラム21。に貼り合わされた圧電素子(ビエソ電気結晶)21bとよりなっている。また、液状樹脂23の材料としては、感光性 レジストが形にかねる。

[0027] このように構成されたパターン画像形成装置を用いて、例えば、以下に述べるようなプロセスに従って基板8上に画像パターンの形成を行う。まず最初に、コンピュータリ8を用い、コンピュータグラフィッ

クスを駆使して、所望とする画像パターンをデザインする。 売曲目に、基板8を削水理(洗浄)して乾燥させた。 基板保持台7にセットする。第三番目に、嚏料へ ッド11を起動し、コンピュータグラフィックスのパター かした成じてその傾斜へッド11かの設性制度。シー 板8上に噴射しなが6 X、Y方向に移動し、レジストパ ターンを形成する。第四番目に、ボストペーキングを7 5、 第五番目に、レジスト処理と行う(なお、エッチング処理 低、レジスト処理については後述する中で詳細に述べ る)。このよう分平地のブロセスによって、基度3上に はコンピュータグラフィックスでデザインしたパターン のリングラフが変数するとなると

【0028】また、本装置内の噴射ヘッドシステムコン トロールボックス14は、前述したパターン画像形成制 御手段の他に、ドット打込み削御手段を備えている。こ のドット打込み制御手段とは、基板8上に描かれるパタ ーン画像をドットにより形成し、かつ、これら上下、左 右、斜めの隣接ドット間において被画像領域が生じない ように互いに重なり合うようにドットを打ち込む動作処 理のことをいう。そこで、今、そのドット打ち込み制御 手段の具体的な動作例を図3 (a)~(c)に基づいて 述べる。まず、(a)に示すような矩形状の樹脂のバタ ーン領域25を形成する際に、(b)に示すようなドッ トパターン26の形成の仕方を行うと、斜め方向におい て非被顎領域ができ、後のエッチング工程においてその 領域がエッチング除去されるという不具合が生じる。こ のようなことから、 (c) に示したように、上下、左 右、斜め方向のドットが重なり合うようにドットパター ン27を打ち込む必要がある。このように処理すること により、パターン領域25は完全に樹脂によって被覆さ れ、耐エッチングマスクとしての機能を十分に果たすこ 上ができる。

【0029】次に、前述した噴射ヘッド11の他の構成 例を図4に基づいて説明する。ここでの噴射ヘッド11 は、荷電制御型或いは連続流型と呼ばれているインクジ エット装置として知られているものであり、液状樹脂2 3 を噴射し、所望の樹脂パターンを形成するのに利用す ることができる。すなわち、図4に示すように、電歪振 動子28の振動により噴射された液状樹脂23は、荷能 書極29を通過して偏向電極30によりその進行方向が 偏向され、基板8の面上に照射される。また、液状樹脂 23は液状樹脂タンク31に回収され、加圧ポンプ32 により再び噴射ヘッド11に送られ循環されている。液 状樹脂23は荷電粒子とされているが、具体的にはポリ アニリンを5~10%添加することにより導電性を付与 することができる。この場合、図2に示した噴射ヘッド 11との違いは、加圧ポンプを使用して噴射を行うた め、ドロップ形成頻度が高く高速なパターン形成ができ る点である。また、噴射ドロップの飛翔速度も速い(1)  $5\sim 20\,\mathrm{m}/\mathrm{s}$ ) ため、安定したドロップ喷射を行うことができる。

【0030】なお、液状樹脂23は、感光性レジストに 限るものではなく、この他の材料として光や熱により硬 化する材料、例えば、UV硬化型エボキシ系接着剤、U V硬化反応開始剤を入れたメタアクリル酸樹脂などを数 c p の低粘度にした材料、噴射してパターン形成後に加 熱し硬化させる高分子アクリル溶液からなる材料等を使 用することができる。この場合、液状樹脂23が光に反 応するものの場合、樹脂供給路22は外界からの光を遮 断する必要がある。このようなことから、樹脂供給路2 2を不透明な材料にしたり、フォトレジスト等が感光し ない苗色の透明チューブにしたり、噴射システム全体を 感光しない安全光のイエロールームに設置したりする。 【0031】次に、本発明の他の実施の形態を図5~図 7に基づいて説明する。本事施の形態では、前述した図 1のパターン画像形成装置を用いて、実際に画像パター ンを形成する工程について述べたものである。すなわ ち、まず、バターン画像形成工程により基板8上に液状 樹脂23を噴射し所望のパターン画像を形成し、パター ン画像硬化工程によりその形成されたパターン画像を硬 化させ、非被覆領域腐食工程によりその硬化されたバタ 一ン画像を有する基板8をエッチング液に浸し液状樹脂 23の被覆されていない領域を腐食させ、液状樹脂除去 T程により不要になった液状樹脂23を除去するように した。また、このような一連の工程の他に、以下に述べ るような各種一連の工程を設けた。

【0032】バターン画像形成工程により基板8上に液 状樹脂23を噴射し所質のパターン画像を形成し、パタ ・ン画像硬化工程によりその形成されたパターン画像像 硬化させ、ドライエッチング工程によりその硬化された パターン画像を有する基板8のパターン形成面にドライ エッチングを施し、液状機能除去工程により不要になっ た波状樹脂23を除去するようにした。

【0033】パターン画像形成工程により薄い基板8の 介面に液状樹脂23を噴射し所望のパターンを形成し、 パターン画像硬化工程によりその形成されたパターン画 像を硬化させ、保護頻形成工程により基板8の裏面に保 護板を形成し、非被覆領域路食工程によりその保護戦及 びパターン個後を有さる様の多セッチング状に浸し液 状樹脂23の模覆されていない領域をその基板底面まで 総食させ、液状樹脂34度(除済工程により下乗になった 液状樹脂54度(除済素を除済するようにした。

【0034】 頻像ペターシ両像形成工程により薄い基板 8の支裏両面に液状物面。2を噴射しそれら表種面で鏡 候開係となるパターン面像を形成し、パターン画像を硬化させ、面 面非被獲領域馬食質面工程によりその表裏面に硬化され たパターン画像を有する基板8をエッチング液に浸した の基板のの影響面から配像をがい面面影を重高させ 液状樹脂除去工程により不要になった液状樹脂23を除 去するようにした。

【9035】パターン画像形成工程により基板8上に彼 状間能33を強化し所望のパターン画像を形成し、パタ 一少階度採化工程によりその形成されたパターン画像を形成された面に溶膜を形成した。 画像の形成された面に溶膜を形成し、薄螺形法工程により 可能化ターン画像を形成された面に溶膜を形成し、薄螺形法工程により 【9036】パターン画像を形成工程により基板8上に彼 状間部23を強制し所望のパターン画像を形成し、パターン画像を配は、パターン画像を形成されたパターン画像を 硬化させ、金属所出工程により基板8を修模とレメッキ によってパターン画像の被薬の有無に応じて選択的に多 属を基度8上に併出させ、根状所出物分離工程によりメッキ形はされた環状が出物を基板8から分離とよよりくの形成されたの

【0037】そこで、以下、上述したような各種一連の 工程をもとに、画像パターンの形成工程中での特徴ある 工程を例に挙げて説明する。まず、第一の具体例とし て、樹脂バターンを形成した後のエッチング方法を図5 (a)~(c)に基づいて述べる。(a)は、基板8上 に樹脂パターン33を形成した後、ベーキングを行い、 その樹脂パターン33を硬化させた工程を示している。 なお、基板8の裏面には後に行うエッチングにより浸食 されないようにするために保護腺34が設けられてい る。この保護膜34としては、パターン形成に使用した ものと同じ樹脂を使用することができる。次に、(b) は、樹脂パターン33を有する基板8をエッチング液3 5 に浸し、エッチングを行う工程を示している。エッチ ング液35としては、エッチング除去する材料により異 なるが、例えば、SiO2 を除去するにはフッ酸とフ ッ化アンモンの緩衝エッチ液を使用し、Alを除去する にはリン酸を用いる。また、基板8が鋼であるような場 合、或いは、プリント基板の配線バターンを形成するよ うな場合(銅のパターン)は、塩化第2鉄水溶液などを 用いる。なお、ここでは、エッチングとして、湿式ケミ カルエッチングの例を示しているが、エッチングを除去 する材料によっては、プラズマドライエッチングも有効 に用いることができる。一例として、Siウェハ上にス パッタリング等によって薄膜形成されたTa2N 或い はTaなどは、プラズマドライエッチングによりアンダ ーカットがなく高精度にしかも短時間(数10秒~数 分) でエッチング除去でき、これによりパターン形成が 行われる。次に、(c)は、エッチングが終了し、不要 になった樹脂パターン33及び保護膜34を除去してリ ソグラフィーが終了した工程を示している。これによ り、基板8上にコンピュータグラフィックスで作製した パターンに応じた凹凸のパターン形成を行うことができ る。

【0038】この具体例では、エッチング除去する量を

少なくし、基板の方面に凹凸のパターンを形成する場合について述べたが、この他に、エッチング時間を長くし、エッチングを基板8の速まで進行させることにより、規範パターン33のなかった領域が下まて変通するととになり、いかめるケラカルングンは一氏に関した場合、コンビルグランシングに使いた場合、コンビルグランシングに変した。第一個では一般である。「一般である。「一般である」と、接続が上来である。「一般である」と、接続的なが大きない。「一般である。「一般である」と、接続的な方法で表情がある。「一般である」と、機能的な方法で製作することができる。また、機能的な方法で製作するのではなく、化学的な解析生になく、高情度の認品を安価に製作することができる。また、機能的な方法で製作するので、加工、張・部品の変量によって製造によって製作するので、加工、張・部品の変量になっていました。

【0039】次に、第二の具体例として、前途したケミカルプランキングの例、すなわち、基度8の表展両面に 互いに鏡像関係となるように樹脂パターン33を形成し、その両面から間時にエッチングを行う方法を図6 (a) へ (c) に悪づいて説明する。まず、(a) は、 基板8の改美両面に樹脂パターン33を形成した後、ベ ーキンングを行り、その樹脂パターン33を厳値らせた

工程を示している。次に、(b)は、その機能パターン 33の形成された基板8の両面からスプレーエッチング 装置36のスプレーノズル37からエッチング被38を 吹きかけ、エッチングを行っている工程を示す。次に、 (c)は、エッチングが終了した後に、樹脂除去剤39

(例えば、フォトレジストを樹脂材として使用した場合 には専用のストリッパーがある)につけて、不要な樹脂 を除去して起急性が終了した工程を示す。のように 基板8の両面からエッチングをして、ケミカルンランキ ングを行う方法には、片側からエッチングを行う方法に比 べて、精度の高い部品を制作でき、また、比較的原い基 板8を使用することができるため、強度的にも強い部品 別性を行うことができるため、強度的にも強い部品 別性を行うことができるため、

【0040】次に、第三の単株例として、基板8上に相解パターン33を形成した後、その基板8上にメッキによって金属を併出させてパターンを形成する方法を図了(a)へ(c)に基づいて影明する、まず、(a)は、基板8上に樹脂パターン33を検化させた工程を示す。次に、(b)は、基板8をカソードとし、Ni板40相掛パターン33を存在されて組を示す。次に、(b)は、基板8カリードとしてNiメッキ液40中に浸し、基板8の相掛パターン33の存在しない倒域にNiメタキ(は一を使用することができる。このようにしてNiメッキ12が用出した後、樹脂パターン33を除去剤によって築かます。この場合とを使用することができる。このようにしてNiメッキ12が用出した後、樹脂パターン33を除去剤によって築かます。と発しまり、基板8上にNiメッキによる所望のパターンを形成することができる。また、他の方法と

して、(c)に示すように、Niメッキ42の析出後、 その析出されたNiメッキ42を基板8から剥離して所 望とする部品の製作を行うことも可能である。

【0042】上途したように、コンピュータグラフィックスの職権情報をもどに、基板8上に直接成決的間23を吹き付け、パケーン形成を行うようにしたことにかて、より、従来のように高価なフォトマスクを用いて選集、現像を行ういわゆるフォトリングラファーに比べて、ブロスの短縮化を関り、生産コストを削減することができる。また、噴射・ッド11は基板8に対して非験地な状態で決け場階23を噴射・レグターン形成を行うため、高精度なパターンを容易に形成することができる。次状期間23の利料としては、ブリント基板等の分野で近く使用とされている変化性シジストを使用しているため、等級にしたも低コストで手に入れることができる。らに、噴射によるパターン形成像の硬化も、UV光等の開射によって容易に関係とせることができる。

【0043】また、本エッチング方法は、フォトマスク を使用しない、新規なリングラフィー技術、ケミカルブ ランキング法であることから、基板 8上に所領のリング ラフィーバターンを形成する肌のプロセスの処線化や生 産コストの削減を図ることができると共に、高精度なパ ターンを形成することができる。

#### [0044]

【発明の効果】請求項「記慮の発明は、基成を保持する 基板保持事長と、前記基板と相対する位置に配置されば 状態間を慎計する億計へッドと、この境計へッドに液状 規制解集情報を入力する情報入力手段と、この入力され た情報に基づいて前距機分と対から創設が最大時 付き仕前記基板上に樹脂液を付着させる樹脂漁等が再発 とよりなるので、基板上に特別に応じて動物を増制して 機間落造物を作ることができるため、高値な企型を必要 とせず、単純なプロセス、低コストで樹脂構造物を製作 できるという効果を有する。

 よりなるので、基板上に情報に応じて樹脂を噴射して樹脂構造物を作むことができ、さらに、樹脂構造物を便む むせるため、高値な全型を必要とせず、かつ、一達のプ ロセスを同一の形成装置内で実施できるため、単純なブ ロセスおよび低コストで、かつ、汚染がない根脂構造物 を製作できるという効果を有する。

【0047] 請求項4記載の売明は、請求項1、2又は 3記載の朝脂構造物形成該置において、液状制脂は、燃 光性レジストからなるので、半導体分野でプリント基板 製作分野等で広く使用されている樹脂材料を使用するため、容易に、かつ、低コストで入手することができると いう効果をすする。

【004名】請求項5定級の長明は、請求項1、2又は 32職金の制原機造物形成装置において、液状物脂は、光 若しくは熱によって硬化する材料からなるので、接着分 野等で広く使用されている側部材料を使用するため、容 島に、かつ、低コストで入手することができると其に、 硬化も容易に行えるという効果を有する。

【0049】請求項も記載の奏明は、請求項2、3、4 以15 記載の前報施強物形を認置において、液決財服供 給手設から噴出口までの樹脂供給路は、外界からの光を 進勝する光速解断材からなるので、液決財臨供給手段か の機归日までの動態供給路は、外界からの光を運動が 光遮飾部材からなるようにしたため、供給途中で樹脂が 硬化してしまい、接置が使用不能になることを回避でき るという効果を有する。

【0050】請求項7記載の発明は、請求項2、3、4 又は5記載の樹脂構造物形成装置において、微軟樹脂は UV硬化により硬化させるようにしたので、短時間で硬 化が可能であり、量産性が良く、低コストで製作できる という効果を有する。 【0051】請求収多配数の発明は、基底上にインクジ エットの原理で被状制脂滴を傾射、付着せしめ、該被状 樹脂滴を硬化させてなる制態構造物であるので、高精度 な機脂構造物を得ることができるという効果を有する。 (0052)請求明り記機の容明は、基底上にインクジ エットの原理で液状制脂滴を看針、付着せしめ、その後 該設計機脂滴を売もしくは熱によって硬化させるようから た動間構造物能力技士があるので、構造物の形態と使べっこと ができ、非常に高精度な制態情態物を得ることができる という効果を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態である樹脂構造物形成装 置の全体構成を示す斜視図である。

【図2】噴射ヘッドの構造を示す断面図である。

【図3】樹脂パターンの形成方法を示す模式図である。 【図4】噴射ヘッドの他の構造側を示す分解斜視図であ

【図5】 本発明の他の実施の形態である樹脂パターンを 形成した後のエッチング処理を行う第一の具体例を示す 工程図である。

【図6】樹脂パターンを形成した後のエッチング処理を 行う第二の具体例を示す工程図である。

【図7】 樹脂パターンを形成した後のエッチング処理を 行う第三の具体例を示す工程図である。

【図8】従来のエッチング処理の様子を示す工程図であ る。

【図9】ネガ型レジストの場合のエッチング処理を示す 工程図である。 【容号の説明】

#### 基板保持手段

8 基板 11 噴射ヘッド

19 噴出口

1.8

 20
 流路

 21
 エネルギー作用部

情報入力手段

2 4 液状樹脂供給手段

